(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.CL7

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開2002-197472 (P2002-197472A)

テーマコード(参考)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

5L096 FA06 FA32 FA35 FA52 FA66 FA67 GA51 JA03 MA07

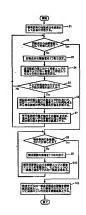
G06T 7/6	0 300	G06T 7/60 300A 2F065		
	150	150P 5B057		
G01B 11/2	6	G01B 11/26 H 5L096		
G06T 1/0	3 1 5	G06T 1/00 315		
		審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 8 頁)		
(21)出願番号 特願2000-404599(P2000-404599)		(71)出額人 501048457		
		友納 正裕		
(22)出顧日	平成12年12月26日 (2000, 12, 26)	茨城県つくば市春日1丁目3番地1号 タ		
		カノマンション501号室		
		(72)発明者 友納 正裕		
		茨城県つくば市春日1丁目3番地1号 タ		
		カノマンション501号室		
		Fターム(参考) 2F065 AA12 AA31 BB05 FF04 FF21		
		JJ03 JJ19 JJ26 QQ08 QQ17		
		QQ38 QQ41		
		5B057 BA02 DA17 DB02 DC08 DC16		
		DC19 DC34		

(54) 【発明の名称】 物体認識方法

(57) 【要約】

【課題】 2 次元画像に写った 3 次元物体の認識と姿勢推定を、 亜みの生じない遊規投影カメラモデルのもとで行 えるようにするとともに、少ない計算量で処理が行える ようにする。

【解決手段】本発明の物体起應力法では、カメラに対する物体モデルの各姿勢ごとに、入力圏像中の圏像エッジと物体モデルのモデルエッジとを1本ずつ照合することで、入力圏像と物体モデルの照合を行う。このとき、物体姿勢を回転成分と平行移動成分に分け、まず回転成分の各種散催エッジが同一直線上に存在しうるかどうかを調べて、回転点分値とエッジが応の機能を絞る。次に、得りた各様権に登合する平行移動成分値の分布を求めて、最も頻度の高い平行移動成分値を求める。そして、その平行移動成分値を求める。そして、その平行移動成分値を求める。そして、その半行移動成分値、および、そのときの回転成分値とエッジ対応を保ませる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】入力画像から抽出した画像エッジの集合と あらかじめ登録した物体モデルとを照合して該入力画像 中に写っている物体を認識する方法において、該入力画 像を撮影したカメラの座標系における前記物体モデルの 姿勢の回転成分を離散化し、該回転成分の各離散値ごと に、前記物体モデルを構成する各モデルエッジの画像平 面への投影像と前記画像エッジ集合の各画像エッジとが 同一直線上に存在しうるかを調べ、同一直線上に存在し うるモデルエッジと画像エッジの対の集合をエッジ対象 10 合として求め、該エッジ対集合に含まれるモデルエッジ の本数が所定の関値を越えた場合に、該エッジ対集合に 含まれる各エッジ対に対して、該エッジ対に含まれるモ デルエッジの画像平面への投影像の両端点と該エッジ対 に含まれる画像エッジの両端点とが一致する前記物体モ デルの姿勢の平行移動成分値を求め、前記エッジ対象合 に対する平行移動成分値の分布において集中度が大きい 領域の代表値を平行移動成分の推定値とし、前記回転成 分値と該平行移動成分の推定値を物体姿勢の候補とする ことを特徴とする物体認識方法。

【請求項2】前記物体姿勢候補の各々ごとに、該物体姿 勢候補における各モデルエッジの画像平面への投影像と 画像エッジの距離から該モデルエッジの一致度を計算 し、最もよく一致する画像エッジを該モデルエッジに対 応する画像エッジとして選び、全モデルエッジの一致度 の総和が最良となる物体姿勢候補を姿勢推定の解として 選ぶことを特徴とする請求項1記載の物体認識方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、計算機による物体 30 認識方法に関し、とくに、あらかじめ登録した物体モデ ルを用いて、入力画像に写った物体を認識し、さらに、 その物体のカメラに対する姿勢を推定する方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】 3 次元物体モデルを用いて2 次元画像に 写った物体を認識する手法として、アラインメント法が ある (文献: D. P. Huttenlocher an d S. Ullman, "Recognizing S olid Objects by Alignment with an Image", Internati onal Journal of Computer Vision, Vol. 5, No. 2, pp. 195-212,1990)。アラインメント法では、カメラモ デルを弱透視投影で近似し、3次元物体を2次元画像平 面に投影する変換行列を定義する。そして、物体モデル の特徴点集合と画像上の特徴点集合とから、この変換行 列を求める問題として物体認識を定式化する。具体的に は、物体モデル上の特徴点3個と画像上の特徴点3個を 対応づけた場合の変換行列を求め、その変換行列によっ て他のモデル特徴点を画像平面に投影した結果が他の画 像特徴点とうまく一致するかを調べる。この処理を、モ デル特徴点および画像特徴点の各組合せに対して行い、 一致度の高い変換行列を解とする。特徴点としては、画 像から抽出されたエッジの角、交点、変曲点などが用い られる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】通常、カメラの正確な モデル化には透視投影が用いられる。透視投影では、物 体は奥行きに反比例して画像上に小さく写る。しかし、 アラインメント法では、弱透視投影で近似しているた め、物体の奥行きが長い場合に投影像の歪みが大きくな り、正しく認識できなくなるという問題がある。

【0004】また、アラインメント法では、モデル特徴 点数をM、画像特徴点数をNとすると、その計算量はM 3 N2 log Nに比例し、特徴点数が増えると計算時間 が膨大になるという問題がある。

【0005】なお、アラインメント法に限らず、3次元 物体認識は探索空間が大きく、計算量が膨大であるとい う問題をもつ。これは、物体認識の問題が、モデル特徴 と画像特徴の対応づけ問題と物体姿勢を求める問題とを 同時に解く必要があるためである。

[0006]

20

【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた めに、本発明の物体認識方法では、入力画像中の2次元 エッジ (画像エッジと呼ぶ) と物体モデルの3次元エッ ジ (モデルエッジと呼ぶ)とを1本ずつ照合すること で、入力画像と物体モデルの昭合を行う。この昭合は物 体の各姿勢ごとに行い、しかも、物体姿勢を回転成分と 平行移動成分に分けて段階的に行う。

【0007】請求項1の発明は、該入力画像を撮影した カメラの座標系における前記物体モデルの姿勢の回転成 分を離散化し、該回転成分の各離散値ごとに、前記物体 モデルを構成する各モデルエッジの画像平面への投影像 と前記画像エッジ集合の各画像エッジとが同一直線上に 存在しうるかを調べ、同一直線上に存在しうるモデルエ ッジと画像エッジの対の集合をエッジ対集合として求 め、該エッジ対集合に含まれるモデルエッジの本数が所 定の関値を越えた場合に、該エッジ対集合に含まれる各 エッジ対に対して、該エッジ対に含まれるモデルエッジ の画像平面への投影像の両端点と該エッジ対に含まれる 画像エッジの両端点とが一致する前記物体モデルの姿勢 の平行移動成分値を求め、前記エッジ対集合に対する平 行移動成分値の分布において集中度が大きい領域の代表 値を平行移動成分の推定値とし、前記回転成分値と該平 行移動成分の推定値を物体姿勢の候補とする。

【0008】請求項2の発明は、前記物体姿勢停補の各 々ごとに、該物体姿勢候補における各モデルエッジの画 像平面への投影像と画像エッジの距離から該モデルエッ 50 ジの一致度を計算し、最もよく一致する画像エッジを該

モデルエッジに対応する画像エッジとして選び、全モデ ルエッジの一致度の総和が最良となる物体姿勢候補を姿 勢推定の解として選ぶ。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の物体認識方法は、多面体 で構成された3次元物体モデルを用いて、1枚の2次元 画像に写った物体の認識とカメラに対する物体姿勢の推 定を行うものである。入力画像と物体モデルの照合は、 画像エッジとモデルエッジとを1本ずつ照合することで 行う。物体モデルは多面体なので、モデルエッジはすべ 10 て直線分である。対象とする2次元画像は、計算機に取 り込まれたデジタル画像であり、画像処理分野で広く行 われているエッジ抽出処理により画像エッジを得てお く。また、全ての画像エッジは、高曲率点や交差点など を分割点として直線分に分割されているとする。図4 に、机の画像エッジの例を示す。ただし、実際の画像に は、対象物体以外の画像エッジも多数含まれる。図5 に、机の物体モデルの例を示す。物体モデルは、物体の 特徴的な部分だけを表現するものでよく、この例では、 通常の視点から見える机の前面部分だけをモデル化して 20 対応する画像エッジをもたないモデルエッジがあっても

【0010】次に、本発明の物体認識方法の原理を説明 する。まず、透視投影によるカメラモデルは以下のよう に定式化される。物体モデルとカメラの姿勢関係の一例 を図3に示す。物体モデルの形状は、物体モデルのロー カル座標系で定義するとする。物体モデル座標系からカ メラ座標系への座標変換パラメータをτ=<τr、τt >とする。τr=(θ, d, φ)は回転成分、τr= (xt, yt, zt) Tは平行移動ベクトルである (T は転置を表す)。このとき、物体モデル上の点Pのカメ 30 一致しうるかどうかで対応エッジを絞り込み、次に、数 ラ座標系での値P。は、数1のようになる。ただし、R *

* (rr) はrrによる回転行列である。さらに、カメラ 座標系の点 $P^c = (x^c, y^c, z^c)^T$ のスクリーン 座標系への投影点P。は数2のようになる。

[0011]

【数1】 P c = R (τ r) P + τ t

[0012]

【数2】

$$P^{s} = (x^{s}, y^{s})^{T} = (f \frac{y^{c}}{z^{c}}, f \frac{x^{c}}{z^{c}})^{T}$$

【0013】画像エッジの集合をL、モデルエッジの集 合をE、モデルエッジ e \in E を姿勢 τ によって 2 次元画 像に投影したエッジ(投影エッジと呼ぶ)をesあるい はe*(r)と表す。入力画像中の物体を認識する問題 を、数3を満たす姿勢でと、EからLへの写像m= | (e, 1) | e ∈ E, 1 ∈ L| を求める問題として完 式化する。ただし、数3で、Dは2つの線分間の距離で あり、たとえば、2つの線分の両端点間のユークリッド 距離の和で定義するが、2つの線分の両端点が一致した ときに0となるならば、他の距離尺度でもよい。また、

よい。 [0014]

[数3]
$$S = \{(\tau, m) \mid \sum_{(e,l) \in m} D(e^s(\tau), l) = 0\}$$

【0015】Sでは、物体姿勢。全体を探索しなければ ならず、計算量が膨大になる。そこで、Sの探索空間を 分割し、解を段階的に求めることで、計算量の軽減を図 る。具体的には、まず数4によりエッジの直線方程式が 5により、端点の一致により対応エッジを

決定する。ただし、数 4 の D_1 は、投影エッジ e^e の端点 P_1^e と画像エッジ l 上の

点Qが一致するときの面エッジの傾きの恙の絶対値であ り、数6で定義される。数6のslope(x)はエッ ジェの傾きである。D1により投影エッジと画像エッジ の直線方程式が一致しうるかどうかが判定される。

 $S_1 = \{(\tau, m) | \sum_{l \in l \mid l \in m} D_1(e^s(\tau), l) = 0\}$

[0017]

【数5】

 $S_2 = \{(\tau, m) | \sum_{(e,l) \in m} D(e^s(\tau), l) = 0, \ (\tau, m) \in S_1 \}$

[0016] [0018]

【数6】

【0019】S:は直線方程式が一致しうるモデルエッ ジeと画像エッジlの対の集合となる。S2は、S1で 得られたエッジ対応候補のうち、2つのエッジの面端占 が一致するものの集合であり、S2=Sが成り立つ。こ れにより、Sを求めるには、まずS1を求め、次にS2

を求めればよい。

【0020】次に、S1とS2の具体的な計算方法、お よび、その際に探索空間が小さくなることを示す。ま ず、Siは回転成分ででにだけ依存し、できによらな Wo I

れを示すには、 $P_t^s = Q$ という制約のもとでは、投影エッジ e^s の傾きが τ_t に対し

て不変であることを導けばよい。この証明を以下に示 * 【 す。 *

画像エッジの端点 $Q=(u,v)^T$ と投影エッジの端点 $P_1^s=(x_1^s,y_1^s)^T$

が一致するので、数 7 が成り立つ。これと、 $(x_2^s,y_2^s)^T=(f_{z_2^s}^{\underline{s}_2},\ f_{z_2^s}^{\underline{s}_2})^T$ とから、

姿勢 τ における投影エッジ e^s の傾きは数 8 のようにな る。ここで、数 1 より、 $P_2^o-P_1^o=R(\tau_r)(P_2-P_1)$ となり、 $P_2^o-P_1^o=(x_2^o-x_1^o,\ y_2^o-y_1^o,\ z_2^o-z_1^o)^T$ は、 τ_t

によらない。また、u, vは画像で決まる。よって、数 10 % 8のslope (e°) は r t に対して不変である。

(証明終り) なお、Qを画像エッジ1上のどの点にとってもS1は変わらない。

ても51は変わらない

[0022]

【数7】

$$(u,v)^T = (x_1^s, y_1^s)^T = (f\frac{y_1^c}{z_1^c}, f\frac{x_1^c}{z_1^c})^T$$

[0023] [数8]

$$slope(e^s) = \frac{y_2^s - y_1^s}{x_2^s - x_1^s} = \frac{z_1^c(x_2^c - x_1^c) - x_1^c(z_2^c - z_1^c)}{z_1^c(y_2^c - y_1^c) - y_1^c(z_2^c - z_1^c)}$$
$$= \frac{f(x_2^c - x_1^c) - v(z_2^c - z_1^c)}{f(x_2^c - x_1^c) - v(z_2^c - z_1^c)}$$

[0024]以上により、S1ではτ:を考慮しなくて よいため、探索空間はτ:だけとなって小さくなる。そ こで、S1を求めるために、τ:を適当な区画で離散化 し、その各離散値について2(c,1) cm D1(c: (r).1)=0を満たすエッジ対応mを求める。τ: の名角度は0~360度以内なので有限個の区間で覆う ことができる。

[0025] S2は、S1で得られた各+・に対して、 投影エッジと画度エッジの一致度の高い平行移動成分 : を計算することで求める。画館エッジと投影エッジの 両端点が一致する平行移動成分 * は、数 9 および数 1 0で計算できる。ただし、P1, P2 はモデルエッジの 端点 Q1 = (u1, v1) T, Q2 = (u2, v2) Tは画像エッジの端点である。

[0026]

[数9]

 $\tau t = FR(\tau_r) (P_2 - P_1) - R(\tau_r) P_1$ [0027]

【数10】

$$F = \frac{1}{v_2 - v_1} \begin{pmatrix} v_1 & 0 & \frac{v_1 v_2}{f} \\ u_1 & 0 & \frac{v_1 v_2}{f} \\ f & 0 & v_2 \end{pmatrix}$$

[0028]投影エッジと團像エッジの一致度の高い平 行移動成分では、次のように求める。まず、51で得 われた各下っごとは、そのでではおけるエッジ対応加に 含まれる各エッジ対(e, 1)に対して数りによりで を計算し、でいの分布を得る。そして、その分布におい で最も頻度の高いで、毛湿よ。実際は、誤差などにより で、が一点に集中することはなく、ある程度の軸面に分 散するので、投票やクラスタリングなどの手法で最も頻 度の高い rt を求める。これは、D=0を近似的に満た すエッジ材の数が最も多い rt をS2の解として選んだ ことを意味する。最後に、その rt とそのときの rrと mを組にして解の検捕とする。

【0029】以上の方法では、画像エッジの満点が正確 に抽出できていることを前提としている。画像エッジが 完全に抽出できる場合は、その満点をそのまま採用し て、モデルエッジの踏点と駅合すればよい。」か1. 本

て、モデルエッジの端点と照合すればよい。しかし、実 都の画像においては、照明条件やコントラストによって エッジがうまく接出できなかったり、他の物体が重なっ たためにエッジが随されたりして、画像エッジの端点が 完全に抽出できないことがある。この場合は、2つの画 像エッジの交点を各画像エッジの端点な棒として、上記 方法を連用する。ここで言う画像エッジの交点とは、画 像エッジを影影した直線の交点である。画像エッジができ 点は直接部分かもる程度が出出できれば来めることができ るため、上記方法により、画像エッジが治切れている場 合でも、画像エッジの端点候補を安定して求めることが できる。

【0030】以下、図面を参照しながら、本発明による 物体配識方法の実施例について説明する。図 114、本発 明の一実施例を示す流れ図である。ステップ51~57 が請求項1の範囲、ステップ51~57 を開である。まず、ステップ51で、物体姿勢の回転成 ケィを連当な区画で雑散化する。離散化の力法として は、たとえば、ェェをオイラー角で表し、その3つの角 度ぞれぞれを離散化する方法がある。あるいは、物体モ デルの周囲を形で囲み、その球面を多角形に分割して、 50 球の中心から参角形の中心へのイクトルの方位角 値割して、 50 球の中心から参角形の中心へのイクトルの方位 化された2つの角度になる)とそのベクトルを軸とした 回転角の離散値の組を用いる方法もある。なお、ェェの 範囲は、物体がカメラに対してとりうる姿勢の範囲に限 定してよい。

【0031】次に、ステップS2とステップS3によ *

なるか調べる。thiは閾値であり、Di(e * (τ), 1) < th1 であれば、D1 (e* (τ), 1)=0が成り立っていると見なす。これは、種々の誤 差により実際にD1 (e \circ (τ)、1) = 0 になること が少ないためである。段落0021で示したように、D 1の計算にでは必要ない。そして、同一直線上に存在 しうるモデルエッジと画像エッジの対 (エッジ対) をエ ッジ対集合Mに登録する。

【0032】次に、ステップS5で、エッジ対集会Mに 含まれるモデルエッジの本数が所定の関値を越えたかど うかを調べ、越えていればステップS6に進み、越えて いなければステップS2に戻って次ので、について計算

たエッジ対集合Mに含まれるモデルエッジと画像エッジ の各対に対して、それらの両端点をもとに数9および数 10を用いて平行移動成分で tを計算する。

【0034】次に、ステップS7で、現在のでにおい て、エッジ対集合Mの全エッジ対に対する平行移動成分 **ここの分布をもとにできが集中する領域を求めて、集中 度の高い領域の代表値を解の候補とする。集中する領域 を求める方法としては、たとえば、投票(votin g)による方法やクラスタリングによる方法がある。投 票による方法では、τιの範囲を適当に雑散化して、τ tのヒストグラムを作り、頻度(投票数)の大きいでも を解の候補とする。クラスタリングによる方法では、各 r t の近傍にある他の r t の個数を調べて、個数の多い で、を解の候補とする。得られたで、と現在のででを組 にして、物体姿勢の候補とする。

【0035】次に、ステップS8とステップS9によ り、ステップS7で得られた物体姿勢の各修補につい て、ステップS10を繰り返す。ステップS10では、 現在の姿勢候補くてて、てて>における各エッジ対をも とに、モデルエッジの一致度を計算する。そして、その 40 一致度の総和を、その姿勢候補における物体モデルの一 致度とする。

【0036】モデルエッジの一致度は、たとえば次のよ うに計算する。すなわち、モデルエッジeとエッジ対を なす画像エッジの中で、段落0013で述べたD

(es, 1) が最小となる 1を e に対応する画像エッジ であるとし、そのときのD (e * , 1) の値を e の一致 度とする。この場合、-致度が小さいほど、よく-致し ていることになる。このとき、モデルエッジeに対応す る画像エッジがない場合にeに適当なペナルティ点を与 50 義されている。

*り、τrの各離散値に対して、ステップS4~S7を繰 り返す。ステップS4では、現在のェェにおいて、各モ アルエッジeについて、投影エッジes (τ) が画像エ ッジ」のどれかと同一直線上に存在し

うるかどうかを調べる。具体的には、数6の D_1 について、 $D_1(e^s(\tau), l) \le th_1$ と

えることにより、画像エッジに対応するモデルエッジが 全くない物体姿勢が解として選ばれるのを防ぐ処理を加 えてもよい。

【0037】最後に、ステップS11において、物体モ デルの一致度が最もよい物体姿勢< τ r. τ t > を選び 姿勢推定の解とする。また、その姿勢においてD

(es, 1) を最小とするエッジ対の集合を物体認識の 解とする。

【0038】図2は、本発明の物体認識方法を実行する ためのシステム構成の一例を示すブロック図である。図 2 で点線で囲んだ範囲が、本祭明の物体認識方法を宝行 する部分である。まず、エッジ抽出部1は入力画像から 画像エッジを抽出して、その結果をエッジ分割部2に渡 【0033】ステップS6では、ステップS4で得られ 20 す。画像エッジの抽出は、たとえば、画像を微分してそ の極値を追跡するなどの画像処理によって行う。エッジ 分割部2は、高曲率点や交差点などで画像エッジを直線 分に分割し、その結果を端点検出部3、姿勢計算部4、 エッジ照合部5に渡す。端点検出部3は、直線分に分割 された画像エッジの端点を求め、その結果を姿勢計算部 4とエッジ照合部5に渡す。画像エッジの端点は、段落 0029で述べたように、直線分の雑点をそのまま用い る方法と、画像エッジの交点として求める方法とがあ る。端点検出部3は、このどちらかを実装するか、ある 30 いは両方を実装して利用者に選択させる。次に、姿勢計 算部4は、図1のステップS1~S7に示した処理によ り、物体モデル記憶部6の物体モデルを参照しながら、

> モデルエッジと画像エッジを照合して物体姿勢の候補を 求め、その候補をエッジ照合部5に渡す。エッジ昭合部 5は、得られた物体姿勢の各候補に対して、ステップS 8~\$11に示した処理により、物体モデル記憶部6の 物体モデルを参照しながら、モデルエッジと画像エッジ が最もよく一致する物体姿勢を求め、さらに、そのとき のエッジ対応を求める。

> 【0039】図6は、物体モデルの構成の一例を示す説 明図である。物体モデルは多面体であり、頂点情報、辺 情報、辺接続情報からなる。頂点情報は多面体を構成す る頂点の3次元空間での座標値の集合である。座標系 は、各物体ごとにローカル座標系を設定して、その座標 系内での座標値にしておくと都合がよい。たとえば、図 6で、頂点p1の座標値は(100, 200, 0)であ る。辺情報は、多面体の辺の端点となる頂点の組の集合 である。辺がモデルエッジに相当する。たとえば、図6 で、辺e1は頂点p1と頂点p2をつなぐ線分として定

【0040】辺接続情報は、辺の難点を交点として求め るための他の辺を指定する。たとえば、図6で、辺e1 の一方の端点は辺e5および辺e6との交点であり、も う一方の端点は辺e2および辺e4との交点である。辺 接続情報は、平行移動成分でいの計算やエッジ照合にお いて、画像エッジの端点を他の画像エッジとの交点とし て求める際に、以下のように使われる。いま、辺e 1の 接続情報に辺e2があったとする。すると、モデル上で 辺 e 1 の一方の端点は辺 e 2 との交点となるから、面像 上で辺e1に対応する画像エッジの器点は、辺e2とエ 10 ッジ対をなす画像エッジのどれかとの交点となるはずで ある。そこで、全面像エッジについてエ・を計算するの ではなく、辺e2とエッジ対をなす画像エッジに絞って*

* τιを計算する。

【0041】次に、本発明の物体認識方法の計算量を記 す。まず、ステップS4では、モデルエッジと画像エッ ジのすべての対に対して1回ずつ計算を行うので、その 計算量はMNに比例する。ただし、Mはモデルエッジ 数、Nは画像エッジ数である。ステップS6~S7の計 算量は、平行移動成分で t の計算における画像エッジの 端点の求め方により異なる。画像エッジの端点をそのま ま用いる場合は、同一直線上に存在しうる投影エッジを もつモデルエッジと画像エッジのすべての対に対して1 回ずつ計算を行うので、その計算量はMN'に比例す る。N' はモデル

エッジと同一直線になりうる画像エッジの平均数であり、一般に $N' \ll N$ とな

る。次に、画像エッジの交点を端点として用いる場合 は、N'個の画像エッジのそれぞれに対して、その面響 点を求めるための他の画像エッジとの組合せが平均で

(N'-1)²だけあるため、計算量はMN'³に比例 する。ステップS10の計算量も、ステップS6~S7 20 法によれば、透視投影でカメラをモデル化しているた

【0042】以上より、本発明の計算量は、平行移動成 分でもの計算で画像エッジの端点をそのまま用いる場合 は、M (k1N+k2N'+k3N')となる。k1. k2, k3は比例定数であり、回転成分でrの離散化区 画数もこれに含まれる。画像エッジの交点を構点として※

 k_3N')、あるいは、 $M(k_1N + k_2N'^3 + k_3N'^3)$ となる。 $N' \ll N$ であるため、上記

いずれの計算量も従来の技術の計算量M3 N2 logN より小さくなる。したがって、従来の技術よりも計算時 30 間が短縮されるという効果がある。これは、M. Nが大 きい場合に顕著になる。

【図面の簡単な説明】

の計算量と同様である。

【図1】本発明の物体認識方法の処理手順を示す流れ図

【図2】本発明の物体認識方法を実行するシステムの構 成を示すプロック図

【図3】カメラと物体モデルの姿勢関係を示す説明図

【図4】 画像中の物体のエッジ画像の一例を示す説明図

※用いる場合は、M(k1N+k2N'3+k3N'3) となる。

[0043]

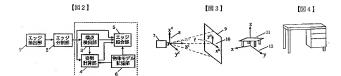
【発明の効果】以上述べたように、本発明の物体認識方 め、従来の技術で述べた弱透視投影で近似する方法に比 べ、物体の奥行きが長い場合でも正しく認識できるとい う効果がある。

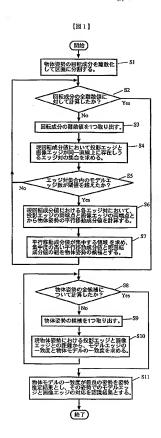
【0044】本発明の物体認識方法の計算量は、前述の ように、M(k1N+k2N'+

【図5】物体モデルの一例を示す説明図

【図6】物体モデルのデータ表現の一例を示す説明図 【符号の説明】

1…エッジ抽出部、2…エッジ分割部、3…端点検出 部、4…姿勢計算部、5…エッジ照合部、6…物体モデ ル記憶部、7…カメラ、8…カメラ座標系、9…画像平 面、10…スクリーン座標系、11…物体モデル、12 …物体座標系。S1~S11は処理手順のステップであ る。







【図6】

頂点	座標値		辺	頂点対
p1	(100,200,0)	1	e1	p1, p2
p2	(-100,200,0)		e2	p2, p3
р3	(50,100,100)		e3	p5, p6
1	1		:	1

(a) 頂点情報

(b) 辺情報

辺 接触辺

o1 (e5, e5), (e2, e4)

e2 (e1, e3), (e7, e8)

e3 (e4), (e9)

:: ::

(c) 辺接統情報



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-197472

(43)Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.Cl.

GO6T 7/60

G01B 11/26

G06T 1/00

(22)Date of filing:

(21)Application number: 2000-404599 26.12.2000

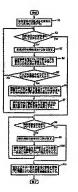
(71)Applicant: TOMONO MASAHIRO (72)Inventor: TOMONO MASAHIRO

(54) METHOD FOR RECOGNIZING OBJECT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED; To recognize a threedimensional object appearing in a two-dimensional image and the posture estimation of the three-dimensional object under a perspective projection camera model causing no distortion, and also to perform processing with a small amount of calculation.

SOLUTION: In this object recognizing method, an input image is collated with an object model, by collating an image edge in the input image with the model edge of the object model by one at a time, for each posture of the object model to a camera. In such a case, the object posture is divided into a rotating component and a parallel moving component, it is first checked whether a projected image to the image plane of the model edge and the image edge exist on the same straight line with respect to the discrete value of the turning component, and a candidate for rotating component value and edge correspondence is narrowed down. Next, a distribution of parallel moving



component values fitting each obtained candidate is calculated, and the parallel moving component value of the highest frequency is calculated. Then that parallel moving component value, and the turning component value and the edge correspondence at that time are defined as being the solutions.